



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- Coughlin, R.F. and Driscoll, F.F. การใช้งานจอปอแลมป์และลิเนียร์ไอที. แปลโดย
วิโรจน์ อิศวรงค์, ชัชวาลย์ เต็มฤทธิวงศ์ และกรชูลี ใสศติตย์. บริษัทเอช เอ็น กรุ๊ป
จำกัด: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. 2521.
- วัฒนา เดชชนะ. การวัดสัมประสิทธิ์เพียโซอิเล็กทริกของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

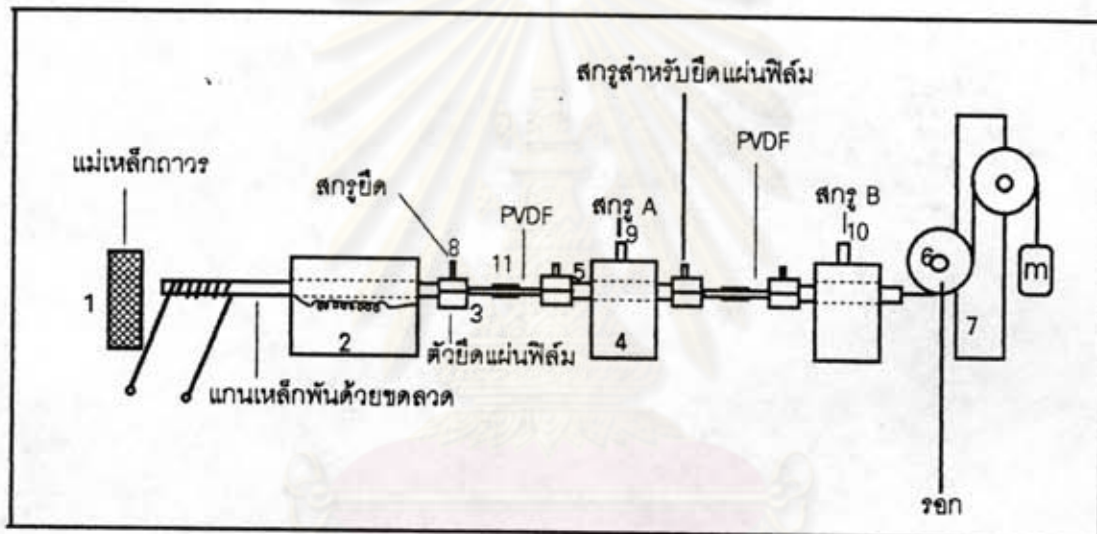
ภาษาอังกฤษ

- Burfoot, J.C. Ferroelectric. D Van Nostrand Company (Canada) Ltd. , 1967
- Kawai, H. Piezoelectric in Polyvinylidene Fluoride. Jpn. J. Appl. Phys. , 8. 1969: 975.
- Wang, T.T. , Herbert, J.M., and Glass, A.M. The Application of Ferroelectric Polymers.
Glasgow: Blackie and Sons Ltd., 1988.
- Reitz, J.R., and Milford, F.J. Foundations of Electromagnetic Theory. Massachusetts:
Addison - Wesley, 1960.
- Mort, J., and Pfister, G. Electronic Property of Polymers. Newyork: John Wiley and Sons,
1982.
- Cady, W.G. Piezoelectricity. Newyork: Dover, 1964.
- Berlin, H.M. Design of Op-Amp Circuits with Experiments. Howard W. Sams & Co., Inc.,
1980.

ภาคผนวก ก

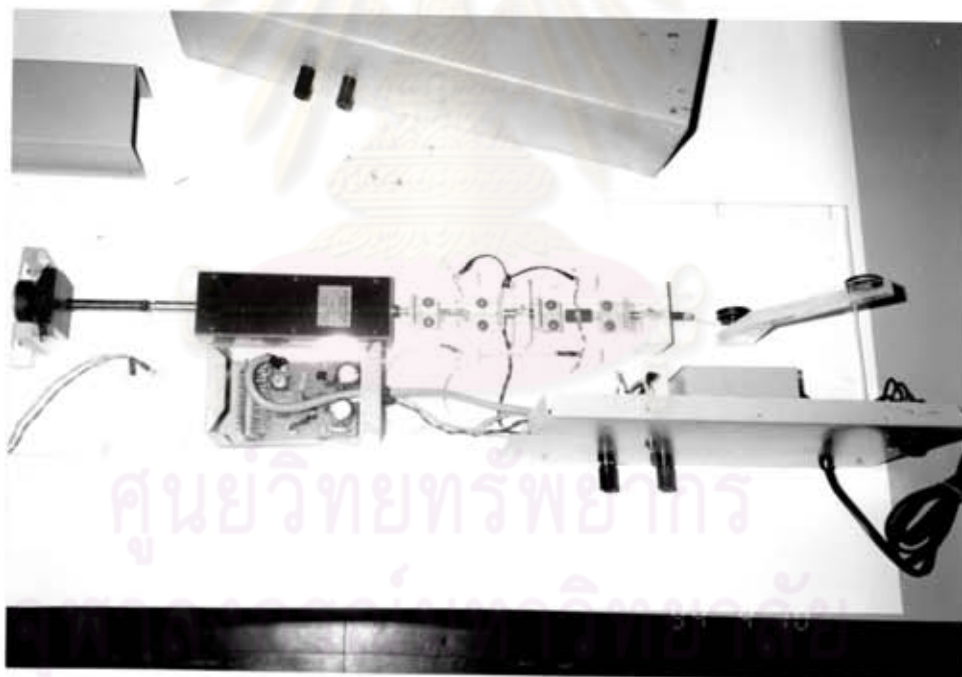
รายละเอียดของเครื่องมือวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริก d_{31} ที่ความถี่ต่ำ

เครื่องมือวัดค่าสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กทริก ที่ความถี่ต่ำนี้จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ โดยพิจารณาจากรูปได้ดังนี้



1. แม่เหล็กถาวร จะเป็นแท่งแม่เหล็กขนาด $4 \times 4 \text{ cm}^2$
2. ส่วนของขดลวดเคลื่อนที่ทั้งหมด จะประกอบไปด้วย แกนเหล็กซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.5 cm โดยจะมีลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง $40 \mu\text{m}$ พันอยู่โดยรอบประมาณ 1,350 รอบ (พัน 3 ชั้น ชั้นละ 450 รอบ) และภายในกล่องของส่วนที่ประกอบให้แกนเหล็กเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงได้นั้น จะมีสปริงทำหน้าที่ช่วยออกแรงต้านไม่ให้แกนเหล็กเคลื่อนที่ไปทางขวามากเกินไปตอนถ่วงน้ำหนักและช่วยให้แกนเหล็กมีการเคลื่อนที่กลับไป - มาได้ดีขึ้น
3. ตัวหนีบหรือตัวยึดแผ่นฟิล์ม PVDF ให้ติดกับแท่นเครื่องมือ
4. แท่งพลาสติกที่เจาะรูให้แกนเหล็กสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้สะดวก (แต่ต้องไม่หลวมเกินไป เพราะจะทำให้แกนเหล็กเคลื่อนที่ไม่ได้แนวระดับ)
5. แกนเหล็กที่เชื่อมตัวยึดของแผ่นฟิล์มทั้งสองด้านให้ถึงกัน

6. รอก ทำหน้ารัยยเชือกผ่านในขณะที่มีการถ่วงน้ำหนัก
7. แท่งพลาสติกสำหรับยึดรอกให้ติดกันและช่วยให้สามารถตั้งบนแท่นได้
8. สกรูยึด จะช่วยทำตัวหนีบฟิล์มสามารถหนีบฟิล์มอยู่ได้
9. สกรู A ใช้เป็นตัวล็อกแกนเหล็กทำให้เปลี่ยนแผ่นฟิล์มได้สะดวกขึ้น
10. สกรู B ใช้เป็นตัวล็อกแกนเหล็กทำให้เปลี่ยนแผ่นฟิล์มได้สะดวกขึ้น และเป็นตัวล็อกตอนปรับความตึงของแผ่นฟิล์ม
11. ส่วนที่จะใส่แผ่นฟิล์ม ซึ่งเป็นส่วนหรือบริเวณที่จะนำแผ่นฟิล์มมาใส่

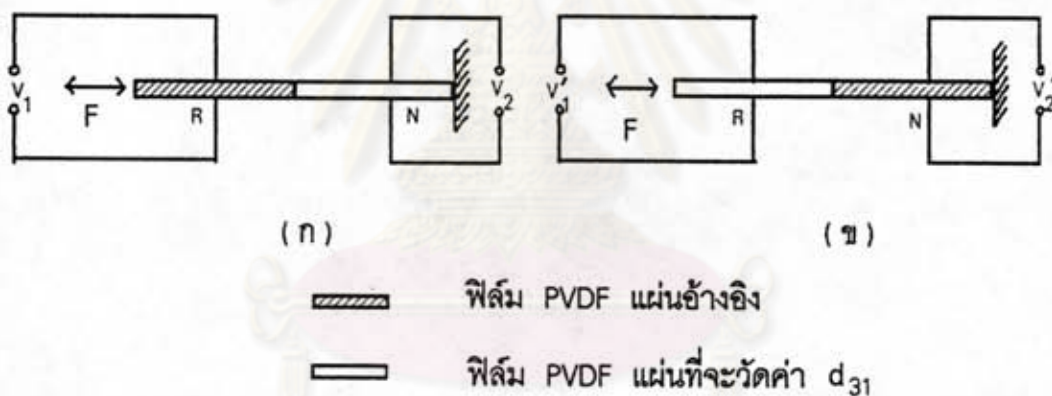


รูปถ่ายของเครื่องมือวัดค่าสัมประสิทธิ์ d31 ที่ความถี่ต่ำ

ภาคผนวก ข

การหาค่าสัมประสิทธิ์ k

จากการทดลองวัด d_{31} โดยวิธีที่ 1 ในบทที่ 5 เมื่อให้กระแสไฟฟ้ากับขดลวดเคลื่อนที่ $I = 0.750 \text{ A}$ ผลการทดลองชี้ว่าแรงที่กระทำต่อฟิล์มที่ใกล้กับขดลวด มีขนาดมากกว่าแรงที่กระทำต่อฟิล์มถัดไป จึงได้ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานอันนี้ โดยการสลับตำแหน่งระหว่างแผ่นอ้างอิงและแผ่นที่จะนำมาวัดค่า d_{31} ดังรูปข้างล่าง



- โดย V_1 คือความต่างศักย์ที่วัดได้จากจากแผ่นฟิล์ม PVDF อ้างอิงที่ตำแหน่ง R
 V_2 คือความต่างศักย์ที่วัดได้จากจากแผ่นฟิล์ม PVDF ที่จะวัดค่า d_{31} ที่ตำแหน่ง N
 V'_1 คือความต่างศักย์ที่วัดได้จากจากแผ่นฟิล์ม PVDF ที่จะวัดค่า d_{31} ที่ตำแหน่ง R
 V'_2 คือความต่างศักย์ที่วัดได้จากจากแผ่นฟิล์ม PVDF อ้างอิงที่ตำแหน่ง N

จากรูป (ก) และ (ข) เราจะได้ความสัมพันธ์ดังสมการที่ (1) และ (2) ตามลำดับ

$$d_R = \frac{\epsilon V_1 W_1}{F} = \frac{\epsilon V'_2 W_1}{kF} \quad (1)$$

$$d_N = \frac{\epsilon V_2 W_2}{kF} = \frac{\epsilon V_1' W_2}{F} \quad (2)$$

โดย k คือค่าสัมประสิทธิ์ที่นำมาปรับค่าแรง F

นำสมการที่ (1) คูณกับสมการที่ (2) จะได้

$$V_1 V_2 = V_1' V_2' \quad (3)$$

และเมื่อนำสมการที่ (1) หารด้วยสมการที่ (2) จะได้

$$k^2 = \frac{V_2 V_2'}{V_1 V_1'} \quad (4)$$

เมื่อทำการทดลองวัดค่าความต่างศักย์กับแผ่นฟิล์ม PVDF ต่าง ๆ ดู จะได้ผลดังตารางข้างล่าง

PVDF	V_1	V_2	V_1'	V_2'
k_2, m_6	0.765	2.167	2.556	0.644
k_2, D_1	0.755	1.615	1.962	0.624
k_2, k_{11}	0.765	1.110	1.436	0.656

เราจะสังเกตเห็นว่าความต่างศักย์ของแผ่น PVDF เดียวกันที่ตำแหน่ง N และ R จะไม่เท่ากัน โดยที่ตำแหน่ง N ค่าความต่างศักย์ที่ได้จะน้อยกว่า นอกจากนั้นค่า $V_1 V_2$ และ $V_1' V_2'$ ยังใกล้เคียงกันซึ่งเป็นไปตามสมการที่ (3) ดังนั้นจึงมีการสูญเสียของแรงเกิดขึ้นสอดคล้องกับสมมติฐาน จากสมการที่ (4) อาจคำนวณค่า k ได้ดังแสดงในตาราง ค่าเฉลี่ยของ k ที่หาได้จะมีค่า 0.82 ซึ่งจะแตกต่างกับค่าที่ได้จากการทดลองซึ่งแสดงในสมการ (5.14) อยู่ประมาณ 5 %

PVDF	V_1V_2	$V'_1V'_2$	$k = (V_2V'_2 / V_1V'_1)^{1/2}$	k
k_2, m_6	1.66	1.65	0.84	0.82
k_2, D_1	1.22	1.22	0.82	
k_2, k_{11}	0.95	0.85	0.80	



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติผู้เขียน

นายธีระพนธ์ แยมวงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬจนบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2532 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2533



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย